ویژگیهای الکترونی و اپتیکی فازهای بلوری AgGaO_۲ بر پایهی تقریبهای بسذرهای

نجاتى پور، ھاجر؛ دادستانى، مھرداد

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرمآباد، لرستان

چکیدہ

در چارچوب نظریهی اختلال بس ذرمای و بر اساس روش FPLAPW ویژگیهای الکترونی و اپتیکی ترکیب AgGaO₁ در ساختارهای بلوری لوزیگون، ششگوشی و راستگوشه بررسی و مقایسه شد. محاسبات GW نشان داد که این ترکیب در هر سه فاز، نیمرسانایی با گاف نواری غیرمستقیم به ترتیب با مقادیر ۲/۳٤۹ ۲/۲۳۱ و VP ۲/۰۲۵ است. با تمرکز بر اثرات اکسیتونی، با حل معادله حرکت تابع گرین دوذرمای، BSE، ویژگیهای اپتیکی بلور AgGaO₇ مطالعه شد. اگرچه ساختارهای اکسیتونی واقع در انرژیهای کمتر، برای هرسه فاز در عنصر ت-قطبیا می تابع دی الکتریک قرار دارند، هر سه فاز ویژگیهای متعاوتی در طیفهای اپتیکی در ساختارهای اکسیتونی واقع در انرژیهای کمتر، برای هرسه فاز در عنصر ت-قطبیا می تابع دی الکتریک قرار دارند، هر سه فاز ویژگیهای متعاوتی در طیفهای اپتیکی در ساختارهای اکسیتونی واقع در انرژی می کمتر، برای هرسه فاز در عنصر ت-قطبیا می تابع دی الکتریک قرار دارند، هر سه فاز ویژگیهای متعاوتی در طیفهای اپتیکی در ساختارهای اکسیتونی واقع در انرژی می کمتر، برای مرابعه یک مقایسه بین طیفهای اپتیکی ناشی از حل کامل BSE و روش تقریب فاز کاتورهای انجام شده ناحیه نزدیک به گاف نواری از خود نشان می دهند. در این مطالعه یک مقایسه بین طیفهای اپتیکی ناشی از حل کامل BSE و روش تقریب فاز کاتوره است.

Electronic and optical properties of AgGaO₂ polymorphs in many-body approaches Nejatipour, Hajar; Dadsetani, Mehrdad

Faculty of science, Department of Physics, Lorestan University, Khoramabad, Lorestan

Abstract

In the frame of many-body perturbation theory and on the basis of the FPLAPW method, electronic and optical properties of $AgGaO_2$ in rhombohedral, hexagonal and orthorhombic structures have been calculated and compared. The GW calculations show that this compound in its three phases is an indirect band gap semiconductor with the band gaps of 2.349, 2.231 and 2.065 eV, respectively. Focusing on the excitonic effects, by solving the equation of motion of the two-particle Green's function, BSE, optical properties of crystalline $AgGaO_2$ were studied. Although for all three phases the excitonic structures occurred at lower energies belong to the z-polarized response, these phases show distinctive optical spectra near their band gaps. In this study, a comparison has been made between the optical spectra in full BSE and RPA methods.

PACS No. 71.15, 71.20, 77.22, 78.20.

اخیراً، با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)، خواص الکترونی و اپتیکی ۲ه(Ag(Al,Ga,In) محاسبه شده است. در این مطالعه، هندسهی بلوری ۲هAgGaO نیز که شامل ساختارهای لوزیگون (۲-AgGaO)، ششگوشی (۲-AgGaO) و راستگوشه (۲-AgGaO) است (شکل ۱)، و نیز بعضی ویژگیهای الکترونی و اپتیکی آنها بررسی شده است [۲]. اگرچه برای کاربردهای فوتوولتایی، دانش ویژگیهای اپتیکی مواد با استفاده از روشهای پیشرفته چون نظریه اختلال بسذرهای اجتنابناپذیر است، اما مطالعهای جامع که شامل بررسی دقیق ویژگیهای اپتیکی کالکوپیریتها با پایهی اتم نقره، و از جمله فازهای مختلف ۲مgGaO با درنظرگرفتن جفتشدگی الکترون و مطالعه بر آنیم که ویژگیهای الکترون باشد، وجود ندارد. در این

مقدمه

کالکوپیریتها، ترکیبات سهتایی متشکل از عناصر ۲۰۰۲. نیمرساناهایی با کاربردهای فراوان در دستگاههای اپتوالکترونی، فوتوولتایی، و اپتیک غیرخطی هستند. گستره یعظیم کاربردهای الکترونی و نوری، این دسته از مواد را موضوع تعداد زیادی از اندازه گیریهای آزمایشگاهی و محاسبات پیشرفته نمودهاست [۱]. زیرمجموعه یمهمی از این مواد با فرمول شیمیایی ۲۰۵-III که متعلق به خانواده ی اکسیدهای رسانای شفاف هستند، دارای کاربردهای بسیاری در صفحات لمسی، سلولهای خورشیدی و نمایشگرها میباشند، که از مهمترین آنها میتوان به ۲۵GaO اشاره کرد.

Transparent conducting oxides '

استفاده از نظریهی اختلال بسذرهای، با تمرکز بر اثرات اکسیتونی در طیفهای اپتیکی هر سه فاز، بررسی کنیم. مقایسهای بین نتایج حاصل از روشهای بسذرهای و تقریب فاز کاتورهای که شامل اصلاح گاف نواری است (GWRPA)، برای هر سه فاز صورت می گیرد.

روش محاسبات

موفقیتهای DFT در تعیین خواص حالت پایه سیستمهای بس ذرهای منجر به فراگیرشدن کاربرد این نظریه در همه شاخههای فیزیک و شیمی شده است، اما ناکامیهای آن در توصیف ویژگیهای مربوط به حالت برانگیختهی سیستمها، منجر به بهرهگیری از روشهای اختلال بس ذرهای شده است. توصیف ساختارهای ناشی از جفتشدگی الکترون برانگیخته و حفرهی برجای مانده از آن در طیفهای اپتیکی مواد، با استفاده از حل معادله حرکت برای تابع گرین دوذرهای (Bethe-Salpeter equation) از آن جمله است [۳]. ابتدا ساختارهای بلوری و موقعیتهای اتمی متناظر فازهای این ترکیب بهینهسازی شد. برای محاسبه خواص الکترونی و اپتیکی، از کد exciting [٤] و روش FPLAPW استفاده نمودیم. پارامتر R_{MT}K_{Max} (G_{Max})، در مقدار ۷ (۱۲)، و تعداد نقاط **k** در ناحیهی کاهشناپذیر بریلوئن در فضای وارون در ۱۲۰ نقطه برای r-AgGaOr و h-AgGaOr و ۲۰۰ برای r-AgGaOr بهینه شدند. به منظور تعیین دقیق گاف نواری فازهای نامبرده، تقریب اثرات BSE بكار برده شد. با استفاده از حل معادله G_0W_0 اکسیتونی حاصل از جفتشدگی الکترون و حفره را در توابع پاسخ به اين ترتيب لحاظ نموديم: همه اطلاعات مربوط به برانگیختگیهای دوذرهای، در معادلهی ویژهمقداری مؤثر زیر خلاصه مي شوند:

$$\sum H_{vck,v'c'k'}^{eff} A_{vc'k'}^i = E^i A_{vck}^i \tag{1}$$

که ^{*i*} *E* و *Avek*، نشانگر انرژی برانگیختگی و ضریب جفتشدگی الکترون-حفره در حالات ظرفیت (*v*) و رسانش (*c*)، و *H*^{eff} هسته مؤثر الکترون-حفره و شامل سه سهم برهمکنشی است: اختلاف انرژیهای شبهذرهای، برهمکنش جاذب بین الکترون و حفره، و برهمکنش تبادلی که مسئول شکافتگی بین حالات اسپینی یگانه و سهگانه است. درنهایت، با استفاده از ارتباط تابع همبستگی دوذرهای و تابع دیالکتریک (((0)ع) خواهیم داشت:

$$\operatorname{Im} \varepsilon_{ii}(\omega) = \frac{8\pi^2}{\Omega} \sum_{i} \left| \sum A_{vek}^{i} \frac{\langle vk | p_i | ck \rangle}{\varepsilon_{ck} - \varepsilon_{vk}} \right|^2 \times \delta(E^{i} - \omega) \tag{(Y)}$$

نتايج و بحث

شکل ۱ شامل ساختارهای بلوری مختلف AgGaO، و جدول ۱ شامل پارامترهای شبکه و موقعیتهای اتمی بهینهسازی شده هرسهفاز است. این ترکیب دارای ساختاری لایهای است که بسته به جهتگیری لایههای هشتوجهی GaO، تقارنهای لوزی گون، شش گوشی و یا راست گوشه خواهد داشت.



شکل ۱: ترکیب AgGaO، در ساختارهای بلوری لوزیگون (چپ)، شش گوشی (وسط) و راستگوشه (راست). کرههای سبز، قرمز و آبی بهترتیب اتمهای Ag Ga و O هستند.

جدول۱: ثابتهای شبکه و موقعیتهای اتمی در فازهای سهگانهی AgGaO_۲.

	r -AgGaO ₂ ($R\overline{3}m$)		h-AgGaO ₂ (P6 ₃ /mmc)		o-AgGaO ₂ (Pna2 ₁)	
	مطالعهما	ديگران	مطالعهما	ديگران	مطالعهما	دیگران
a (Å)	۲/۹۵	(Exp.) ^a Y/۹۹	۳/۰۱	(Comp.) ^b Y/۹۹	۵/۵۳	(Exp.)°0/0٦
b (Å)	۲/۹۵	(Exp.) ªY/ ٩٩	٣/• ١	(Comp.) ^b Y/۹۹	٧/١٠	(Exp.) °V/ ۱۴
c (Å)	14/01	(Exp.) ۵۱۸/۵۳	17/36	(Comp.) ^b) ۲/۳۵	۵/۴۴	(Exp.) °۵/۴۶
и	•/11	(Exp.) ª• / ۱۱	•/•٨	$(\text{Comp.})^{b} {\scriptstyle \scriptstyle \bullet} / {\scriptstyle \scriptstyle \bullet} \Lambda$		
	1					

^a [٥]، ^d [۲]، ^c [۲].

گاف نواری محاسبه شده در تقریب چگالی موضعی (LDA) با استفاده از تابعی پردو و وانگ [۷]، برای -r و h- a و ۰AgGaO بهترتیب ۰/٦۲، ۰/٦۰ و v۷ ۰/۳۰، و غیرمستقیم بدست آمد. مقادیر



تقریبهای تکذرهای کان-شم (KS-LDA) و G₀W₀، و دو فاز دیگر را در تقریب تکذرهای نشان میدهد.

با در نظر گرفتن تقریبهای مختلف، طیفهای ایتیکی فازهای بلوری مختلف AgGaOr را در سه تراز مختلف محاسبه و بررسی نموديم. تراز اول، شامل احتساب تنها انتقالات مستقيم اما با اعمال تصحیح ویژهمقادیر تکذره و بنابراین، گاف نواری است که به تقریب GWRPA موسوم است. تراز محاسباتی دیگر معادل با در نظر گرفتن سهم همه برهمکنشها اما استفاده از ویژهمقادیر تکذره در معادلهی (۲) و اصلاح آنها تنها با اعمال یک جابجایی ثابت در انرژی است (BSE). اثر مهم در این سطح، محاسبه ی برهم کنش کولنی جاذب میان الکترون برانگیخته و حفره بجا مانده از آن و تشكيل زوج مقيد الكترون-حفره (اكسيتون) است. با شامل كردن همه برهمکنشها، ساختارهای اکسیتونی در طیفهای اپتیکی مواد ظاهر میشوند. در نهایت نیز با درنظرگرفتن همهی برهمکنشها و استفاده از تقریب G₀W₀ در تعیین ویژهمقادیر شبهذرهای، به تراز بالاتری از تقریب (GWBSE) نیل نمودیم. قسمتهای موهومی تابع دىالكتريك (Im E) حاصل از اين تقريب براى هر سه فاز ساختاری مورد مطالعه در شکل های ۳ تا ۵ نشان داده شدهاند.



۳: عناصر x- و z-قطبیدهی تابع دیالکتریک ۲-AgGaO به دلیل تقارنهای بلوری، ساختارهای لوزیگون و شش گوشی (راستگوشه) دارای دو (سه) مولفهی مستقل در تابع دیالکتریک ((۵)ع) هستند. پاشندگی کلی طیفها در هر سه فاز، هم در شکل کلی و هم در مکانانرژی ساختارهای طیفی، متفاوت است.



شکل ۵: عناصر x-، y- و z-قطبیده یتابع دی الکتریک ،o-AgGaO. شکل ۳ نشان می دهد که درنظر گرفتن انتقالات مستقیم و استفاده از تقریب تک ذره ای، و تنها تصحیح ویژه مقادیر انرژی (خطچین قرمز) بدون احتساب جفت شدگی الکترون انتقالی و حفره ی بر جای مانده، نمی تواند منجر به نتایج دقیقی برای طیف اپتیکی مواد گردد. علاوه براین، اعمال تقریب GW در حل BSE (خط آبی) منجر به اصلاحات قابل توجهی نسبت به حل BSE با اعمال تنها

یک جابجایی ساده در انرژی (خط سبز) میشود. مقایسهی طیفهای GWRPA و GWBSE در شکل ۳ تصدیق میکند که حل کامل BSE علاوه بر اصلاح مکانانرژی ساختارهای طیفی منجر به بازتوزیع قدرت نوسانگر شده است. مقایسهی عناصر *x*- و منجر به بازتوزیع قدرت نوسانگر شده است. مقایسهی عناصر (منجر به بازتوزیع قدرت نوسانگر شده است. مقایسه کارهای طرفی منجر به بازتوزیع قدرت نوسانگر شده است. مقایسه کارهای در منجر به بازتوزیع قدرت نوسانگر شده است. مقایسه کارهای در شکلهای ۳ تا ۵ نشان می دهد که هر سه فاز این ترکیب دارای ناهمسانگردی بلوری بالا هستند. در قیاس با عنصر (در و اقع ساختارهای طیفی در پاسخ مندهاند.

در مطالعهای آزمایشگاهی، طیف جذب فاز r-AgGaO_r اندازه گیری، و گاف اپتیکی آن ۲/٤ eV گزارش شده است [۸]. ساختار طیف جذب دارای یک بیشینه در ۳/۸ eV و یک کمینه در انرژی ٤/٦ eV است. از یک نقطهی دید متفاوت می توان گفت یک کمینه در طیف جذب در انرژی ٤/٦ eV، نشان از یک ساختار بیشینهای قوی با مکانانرژی نزدیک به ٤/٦ eV در طیف بازتاب، و بنابر تبدیلات کرامرز-کرونیگ، در تابع دیالکتریک است. چنانکه شکل ۳ (b) نشان میدهد، مولفهی z تابع دیالکتریک (خط آبی) دارای یک ساختار طیفی غالب در انرژی ٤/٦ eV است. از آنجا که مشابه طیفی این ساختار در طیف GWRPA وجود ندارد، می توان این بیشینهی طیفی را به جفتشدگی قوی الکترون-حفره نسبت داد. در مورد فاز ساختاری h-AgGaO_۲ نیز اثر حل کامل BSE، یک بازتوزیع چشمگیر در قدرت نوسانگر طیفی است. عنصر z تابع دىالكتريك، داراى يك بيشينەي اكسيتونى با قدرت نوسانگر ضعیف در انرژی eV ۰/۹۳ eV است. ناهمسانگردی در یاسخ ایتیکی فاز o-AgGaOr در ناحیهی نزدیک به گاف نواری، کمتر از دو فاز دیگر است. در این مورد، طیفهای جذب اپتیکی در GWRPA و GWBSE درعوض توزیع قدرت نوسانگر، بیشتر در یک جابجایی ثابت در انرژی متفاوت هستند. حل کامل BSE بهطور واضح منجر به جابجایی ساختارهای طیفی به انرژیهای کمتر، و درنتیجه ایجاد ساختارهای اکسیتونی قوی در ناحیهی گاف نواری شده است. مکانانرژی این ساختارها برای عناصر x-، y- و z-قطبیده بهترتیب در ۲/۰۶، ۲/۲۳ و ۱/۷٤ eV است.

تابع اتلاف انرژی الکترونی که مطابق با معادله $L(\omega) = -\operatorname{Im}(l/\varepsilon(\omega))$ مرتبط است، در شکل ۲ نمایش

داده شده است. به دلیل اینکه هر بیشینه ناشی از انتقالات بین نواری در تابع اتلاف را می توان به بیشینه متناظر در تابع دی الکتریک نسبت داد، در هرسه عنصر تابع اتلاف ۲۰۰۸هم میشینه اصلی اول ناشی از جفت شدگی قوی الکترون – حفره به دلیل انتقالات بین نواری است. ساختار طیفی در ۲۰۹۵Ga۵ (۱۰۸۰ در h-AgGa۵) در انرژی نزدیک به ۲۰ ۲/۰ (۱/۱) نشانی از اثر اکسیتونی ذکر شده در V ۲۰۹۷ (۱۰/۹۳) در تابع دی الکتریک این فاز است.



شکل ٦: تابع اتلاف انرژی الکترونی AgGaO، در سه فاز بلوری.

نتيجه گيري

درنظرگرفتن اثرات ناشی از جفتشدگی الکترون و حفره در پاسخ اپتیکی فازهای ساختاری مAgGaO، منجر به تصحیح طیف اپتیکی نسبت به تقریب تکذره و ظهور ساختارهای اکسیتونی در ناحیه گاف نواری میگردد. عنصر *z*-قطبیدهی هر سه فاز دارای ساختارهای اکسیتونی واقع در انرژیهای کمتر هستند.

مرجعها

[1] H. Yanagi, et al. J. Electroceram. 4 (2000) 407.

[Y] M. Kumar H. Zhao, C. Persson, Semicond. Sci. Technol. 28 (2013) 065003.

- [*] A. Gulans, S. Kontur, C. Meisenbichler, D. Nabok, P. Pavone, S. Rigamonti, S. Sagmeister, U. Werner, and C. Draxl, J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 363202.
- [^Δ] R.D. Shannon, *et al.* Inorg. Chem. **10** (1971) 713.
- [⁷] H. Nagatani, et al. J. Solid State Chem. 222 (2015) 66.
- [^V] J.P. Perdew, Y. Wang, Phys. Rev. B 45 (1992) 13244.
- [A] W.C. Sheets, E.S. Stampler, M.I. Bertoni, M. Sasaki, T.J. Marks, T.O. Mason, K.R. Poeppelmeier, Inorg. Chem. 47 (2008) 2696.

^{[&}lt;sup>r</sup>] G. Onida, L. Reining, A. Rubio 74 (2002) 601